

御中

プロダクト/プロセス変更通知書
Product/Process Bulletin (PB)

件名: MSG MC908QYxA/QTxA製品のテスト工程変更に関するお知らせ

《お願い》
誠に勝手ではございますが本通知をもちまして次項に記載しました変更日以降、
該当製品の変更を開始致しますので何卒御理解の程お願い申し上げます。
尚、不明な点がございましたら弊社担当営業へおたずね下さい。



2009年8月27日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

MSG_Tactical Marketing

該当GPCN番号:

13640

変更内容:

MC908QYxA/QTxA製品に関しましてテスト工程における高温試験及び低温試験の省略をお知らせいたします。

変更理由:

安定供給のため。

対象製品:

添付別紙をご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日： 随時切り替えいたします。

変更品の見分け方:

その他:

常温試験はこれまで通り行います。

JPCN2009-0073 [PCN13640] に係る対象製品一覧

MC908QT1ACDWE
MC908QT1ACDWER
MC908QT1ACFQE
MC908QT1ACPE
MC908QT1AMDWE
MC908QT1AMDWER
MC908QT2ACDWE
MC908QT2ACDWER
MC908QT2ACFQE
MC908QT2ACPE
MC908QT2AMDWE
MC908QT2AMDWER
MC908QT2AMFQE
MC908QT4ACDWE
MC908QT4ACDWER
MC908QT4ACFQE
MC908QT4ACPE
MC908QT4AMDWE
MC908QT4AMPE
MC908QY1ACDTE
MC908QY1ACDTER
MC908QY1ACDWE
MC908QY1ACPE
MC908QY1AMDWE
MC908QY2ACDTE
MC908QY2ACDWE
MC908QY2ACDWER
MC908QY2ACPE
MC908QY2AMDTE
MC908QY2AMDWE
MC908QY2AMDWER
MC908QY2AMPE
MC908QY4ACDTE
MC908QY4ACDTER
MC908QY4ACDWE
MC908QY4ACDWER
MC908QY4ACPE
MC908QY4AMDTE
MC908QY4AMDTER
MC908QY4AMDWE
MC908QY4AMDWER
MC908QY4AMPE
SP111144CDWE
SP111144CDWER